This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-201504

(43) Date of publication of application: 03.09.1991

(51)Int.CI.

H01C 7/13

(21)Application number: 01-342635

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

(22)Date of filing:

28.12.1989

(72)Inventor: SAWAYAMA HAYASHI

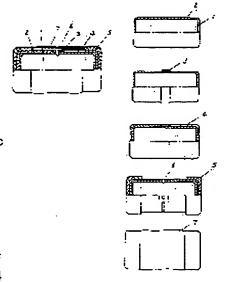
MIYAKE HIROSATO

(54) FUSE RESISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To lower a resistance value, and to improve fusion-cut characteristics and reliability by notching a groove in one circle or less in a semicircle or more onto the circumference of the same axis of the central section of a columnar insulating base body, to which a carbon film is formed, and coating sections except a resistance section functioning as a fuse formed with a metallic film.

CONSTITUTION: A fuse resistor is composed of ceramic glass (an insulating base body) 1, a carbon film 2, a plating resistance film 3, a metallic film 4 consisting of copper, etc., a cap-shaped electrode 5, a grooving section 6, and an insulating film 7. The carbon film 2 is formed onto the columnar ceramic glass 1 at first, the plating resistance film 3 is formed onto the circumference of the same axis of the central section of the ceramic glass 1 in fixed width, and the metallic film 4 consisting of copper, etc., is shaped onto the whole surface of the carbon film 2 except the plating



resistance film 3. The cap-shaped electrodes 5 are press-fitted and formed at both ends of the ceramic glass 1, and the grooving section 6, not smaller than a semicircle but smaller than one circle, is formed onto the same circumference on the previously formed plating resistance film The whole surface except the cap-shaped electrodes 5 is coated with the insulating film 7, thus acquiring the fuse resistor.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-201504

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月3日

H 01 C 7/13

6835-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

公発明の名称 ヒユーズ抵抗器

②特 願 平1-342635

②出 願 平1(1989)12月28日

@発 明 者 佐 和 山 林 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑫発 明 者 三 宅 啓 吏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑩出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

明 和 書

1、発明の名称

ヒューメ抵抗器

2、特許請求の範囲

円柱状の絶縁基体上に炭素皮膜を形成した抵抗体と、この抵抗体の同一軸線円周上を一定の幅で被覆しためっき抵抗膜と、このめっき抵抗膜以外の抵抗体の表面に形成した金属皮膜と、前記抵抗体の両端に前記金属皮膜と接続するように圧入したキャップ状電極とからなり、前記電極間の前記めっき抵抗膜上の同一円周上に半周以上で一周未満の薄切り部を設け、さらに前記キャップ状電極以外の全面を絶縁強膜で被覆したヒューズ抵抗器。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、各種の民生機器、産業機器に使用さ. れる電気回路に過電流が流れた際、電気回路を保 腰するために過電流を遮断する安全機能を備えた ヒューズ抵抗器に関するものである。

従来の技術

最近、電子機器等の小形化にともなり電子国路 部品などの高密度実装化において、性能面では低 電力で過電流を遮断できるもの、形状面では色々 な表面実装、機械による高密度実装に応えられる 電極構造を持ついわゆるチップ形状を有するもの そして特に低抵抗域を含む広い抵抗値範囲を持っ たとューズ抵抗器が要求されている。

従来のヒューメ抵抗器は、円柱状の絶縁基体上に形成した抵抗皮膜上にらせん状の薄切りを施った、し、少なくとも一円周を超えるように、低融点ガラスを整布し、過電流が流れた際に、低融点がよった、世皮膜が構成し、これに抵抗皮膜が拡散する。とれたは原がで、低速に、大大皮膜は体を低度はないで、大大皮膜に、大大皮膜が溶解することに、が発生する熱では、地域のでは抵抗皮膜が溶解することに、が発生で、その疾が流れたで、で、、過路を狭くし、過電流が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れたで、ない、過路を狭くし、過電流が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた際、その疾が流れた。

特開平3-201504(2)

どがある。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、このようを従来のヒューズ抵抗 器は、低酸点物質を適電流によって発生する熱で 溶解する反応をヒューズ機構として動作させるためヒューズ抵抗器を回路基板などに、半田ディップ。リフロー、フローなどの手段で実装する際。 低融点物質が電気炉や半田槽などの高い温度によって変質したり一部溶解するなどによって抵抗されて しての信頼性を保障できなくなるという課題、さらには低抵抗域で、充分な溶断特性が得られない という課題等を有していた。

本発明は、上記課題を解決するもので、小型の チップ形状でありながら低抵抗域において低電力 による溶断が可能なヒューズ抵抗器を提供するこ とを目的としている。

課題を解決するための手段

本発明は上記目的を達成するために、円柱状の 絶録基体上に炭累皮膜を形成した抵抗体と、この 抵抗体の同一軸線円周上を一定の傷で被覆しため

しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例の部分断面図である。 図に示すように本発明のヒューズ抵抗器はセラミック码子(絶縁基体)1、炭素皮膜2、めっき抵抗膜3、銅などの金属皮膜4、キャップ状電価6、 神切り部6、絶縁強膜7から構成されている。

っき抵抗膜と、このめっき抵抗膜以外の抵抗体の 表面に形成した金属皮膜と、前記抵抗体の両端に 前配金属皮膜と接続するように圧入したキャップ 状理極とからなり、前記電極間の前記めっき抵抗 膜上の同一円周上に半周以上で一周未満の溝切り 部を設け、さらに前記キャップ状電極以外の全面 を絶縁強膜で被覆したものである。

作用

本発明は上記の構成により溝切り部の切り始め 協部と切り終り端部を阿一円周上で突き合わせて とューズ機能を有する抵抗部分を形成したことに よって過電流が流れた際、その電流を前記抵抗部 分に集中させることができる。

さらに前記抵抗部分以外の炭素皮膜を網などの 金属皮膜で被覆することで炭素皮膜の抵抗値を低 くし過電流による電力を抵抗部分に集中させる効 果を助成しヒューズ抵抗器の溶断特性をさらに向 上させることができるものである。

实施例

以下、本発明の一実施例について、図面を参照

状電値5にリード級を密接することにより、リー ド般付きヒューズ抵抗器とすることができる。

次に本発明によるヒューズ抵抗器の帯切り構造について第3図を参照して説明する。第3図(a)は本発明のヒューズ抵抗器の正面図であり、同図(b)は従来のヒューズ抵抗器の同じく正面図である。図において左から右にむけて茂れる電流の流れに対して、ヒューズとして動作する抵抗の部分を穏 θ_1 、厚さ t、及さ θ_2 で示している。これに一定の電圧をかけると、流れる電流は、幅および厚さに比例して増加し、及さに逆比例して減少する。いま、この比例定数を ρ で表わせば、オームの法則により抵抗値 $R=\rho \frac{\theta_2}{\theta_1 t}$ が得られる。

上記の式および第3図(x),(b) より明らかなように本発明によるヒューズ抵抗器はヒューズ協能を有する抵抗部分の抵抗値が従来のヒューズ抵抗器に比較して低い抵抗値を得ることができるものである。

また、本発明によるヒューズ抵抗器の薄切り部 のを、レーザートリマーで行うことによって長さ

特別平3-201504(3)

ℓ₂を自由に制御でき、したがってさらに ℓ₂を小さくすることにより、抵抗値を低くし、低電力でもすぐれた裔断特性を得ることができるという効果も称られる。

つぎに本発明によるヒューメ抵抗器においてヒューメとして機能する抵抗部分以外を網などの発明である。本発で抵抗からでは、第3図(a')においてのは、第3図(a')においてのは、第3図(a')においてのなが、定格では、がある。これは、定格で流れたとして表情をして、過じにないが、といる場合、抵抗として機能して容断しい、不可以外の定案は、があるとによって過ば流を抵抗部分以外の定案は、があるとによって過ば流を抵抗部分以外の定案はで、またが、であるという効果が得られるものである。

つぎに本発明によるヒューズ抵抗器の話特性について述べる。 試料として完成時の抵抗値が1.0 4 のものを用いて測定した結果について説明する。

たヒューメとして機能する抵抗部分以外を鋼など の金属皮膜で被覆することによって、低い抵抗値 を有しすぐれた溶断特性と高い信頼性を有するチ ップ形状のヒューメ抵抗器を得ることができる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例によるヒューメ抵抗器の部分断面図、第2図(a)~(a)は本発明の製造方法を説明するための部分断面図、第3図(a),(b),(a'),(b') は溝切り形状の相違において電流が流れる状態を本発明例と従来例を比較して説明したヒューメ抵抗器の正面図と要部の説明図、第4図は溶断特性図、第8図(a),(b)は信頼性を示す特性図である。

1……セラミック例子(絶録 基体)、 2……炭 索皮膜、 3……めっき抵抗族、 4……金属皮膜、 5……キャップ状電傷、 8……海切り部、 7…… 絶縁途膜。

代理人の氏名 弁理士 栗 野 頂 孝 ほか1名

第4図に密断特性を示す。図において、経軸は R_{t}/R_{o} (R_{o} ……負荷0時間におけるヒューズ抵抗器の抵抗値、 R_{t} ……負荷 t時間におけるヒューズ抵抗器の抵抗値)であり、横軸は負荷時間である。負荷電圧として 1.5 V を印加した場合の溶断特性を従来例と比較した。図から明らかなように本実施例によるヒューズ抵抗器は従来例と比べて侵れた密断特性を得ていることがわかる。

つぎに第5図(a),(b)に同実施例のヒューメ 抵抗器の倡頼性に関して測定した結果を示す。

第6図(a) は温度70℃の雰囲気中で、また第6図(b) は温度40℃、湿度95%の雰囲気中で、それぞれ定格電圧を負荷して御定を行った結果であるが、従来例に比較していずれも高い信頼性が得られている。

発明の効果

以上の実施例から明らかをよりに本発明によれ は、炭素皮験を形成した円柱状の絶験落体の中央 部同一軸線の円周上に半周以上で一周未満の溝を 切りとみ、さらに溝の切りとみによって形成され

1… セラミック 碍 子 (紀録基体)

2 … 茂素皮膜

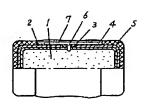
ヨ…のっき抵抗膜

4--金属皮膜

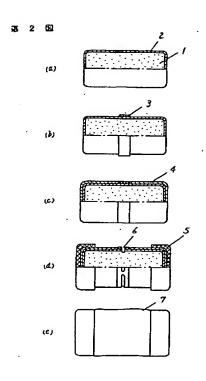
5…キャップ状電極

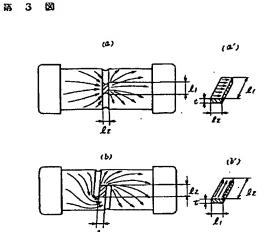
6 ··· 薄切り即 7 ··· 乾 黎 襲

海 1 図



特開平3-201504 (4)





手統補正書

Re: 負荷時間to時の抵抗值 Ro: 負荷時間Oの時の抵抗值 95 4 🖾 R± Ra ã 5 **②** 負荷時間 x(sec) 抵抗健変化學 在朱伊] (4) 本是可例 (%) 食荷 時間(Hr) 抵抗但 变化 字(3) **产农东州** 其荷時期(Hr)

平成 2 年 5月23日 許庁長官段 事件の表示 1 年特許顯第 3 4 2 6 3 5 号 平成 発明の名称 ヒューズ抵抗器 緒正をする者 事件との関係 特許出頭人 住 大阪府門真市大字門真1006番地 、名 称 (582) 松下電器産業株式会社 代表者 谷 井 昭 雄 代 理 ₹571 大阪府門真市大字門真1006番地 ·住 (6152) 弁理士 栗 野 宜 孝 (ほか 1 名) [連絡先 電話 (東京) 434-9471 知的計畫書をフリー] 舗正命令の日付 特許庁 平成 2 年 4 月 2 4 日 2. 5.24

図面第3図を別紙の通り補正します。

(方式)

が は 道数 /

額正の対象

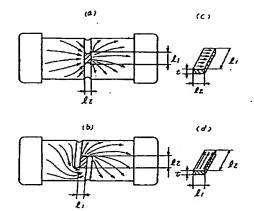
額正の内容

特開平3-201504 (5)

手 続 補 正 書(方 式)

平成 2年 7月5日

A 3 🖾



特許庁長官股

- 事件の表示 平成 1年特許顕第 342635 号
- 2 発明の名称

5

ヒューズ抵抗器

- 相正をする者 事件との関係 特 許 出 願 人 住 所 大阪府門真市大字門真1006 香地 名 称 (582) 松下電器産業株式会社 代表者 谷 井 昭 雄
- - 都正命令の日付 平成 2年 月 日
- 6 補正の対象 明細書の図面の簡単な説明の標
- 7 組正の内容 明細書第9頁9行目の「(a'), (b')は」 を「(c), (d)は」に補正します。

